(21) Application Number: Sho 46–16650
(11) Publication Number: Sho 47–25653

(43) Date of Publication: October 21, 1972

(5 pages)

Request for Examination: No

(19) Japanese Patent Office

(13) Official Gazette

(52) JP Classification: 59 G4

59 G403

59 E101.24

59 D112

62 A222 59 G0

Date of Filing:

March 22, 1971

Title of the Invention:

Thin Film Circuit Element

Inventor:

Shigehiko SATO

[Translation of Address Omitted]

Applicant:

NEC Corp.

[Translation of Address Omitted]

Representative:

Patent Attorney Susumu UCHIHARA

()

[Page 257 col. 1 lines 3-9]

## Claims

A thin film circuit element comprising an organic thin film substrate, a first metal layer that is made to adhere to the substrate and has good adhesion to the substrate and substantially equal coefficient of linear expansion thereto, and a second metal layer that is made to adhere to at least a part of the first metal layer directly or via an oxide layer formed of an oxide of metal of the first metal layer and is capable of anodization.

\* \* \* \* \*

(止)

② 特願昭 46-16650 ① 特開昭 47-25653

④ 公開昭47.(1972) 10.21 (全5 頁)

審查請求 無

新 願( 2 ) 46.3 22 <sup>昭和 年 月</sup>

19 日本国特許庁

# ⑩ 公開特許公報

がせがロック

発 明 者

東京都港区芝五丁目7番15号

日本電氣株式會社内

チ トク シゲ Li 佐 喜 京 彦

特許出願人

東京都港区芝五丁目7番15号

(第423号) 日本電氣株式會社 代表者 社長 小 林 宏 治

代 理 人 〒108 東京都港区芝五丁月7番15号

日本電氣株式會駐內 10年

(第6591号) 弁 理 士 内 原 電話 東京 (452) 1 1 1 1 番 (大代表)

方式 (章)

46 616650

剪 無

以照の名称 推覧回路表子

#### 特許博求の範囲

有機物薄膜蒸板と、酸蒸板上に被煮され酸蒸板 とは密着性が良くかつ線膨膜率のほ控等しい第1 の金属層と、酸第1の金属層上の少なくとも一部 に直接もしくは酸第1の金属層の金属の酸化物か らなる酸化物層を介して被着された陽極化成の可 能な第二の金属層とを含む薄膜回路業子。

### 発明の詳細な説明

, ME

本発明は柔軟性を有する有機物障膜熱板上に形成する障膜回路累子に関するものである。

最近、チンタル、ジルコニウム、チタン、ハフニウム、ニオブ等の関係化成可能な金銭を薄膜集 積回路や混成集積回路の受動素子として用いる研究が最んに行なわれている。これらの金銭は関係 化成による酸化限を利用して抵抗、コンデンサ等 庁内整理番号

62日本分類

5334 57 59 64 5334 57 59 6403 6466 57 59 E101 24 7250 57 59 D112 7250 57 62 A222 5334 57 59 90

の電子回路素子を同一金属で形成できる利点を持 - エいふ。

これらの陽極化成可能を金属は通常。真空中での悪糖法、アルゴン等の不活性ガス中でのスパック法、あるいは酸素・镀素等の活性ガスを導入た真空槽中で蒸着又はスパッタし、活性ガスと金属とを反応させ、反応生成物を美板上に付着させるいわゆる活性蒸増法、活性スパッタリング法等でガラス、セラミック等の基板上に得限状に付着されている。

10

また最近ポリイミド系等の柔軟性を有する耐熱性有機物障膜基板が開発され、例えば「ソリッドスティト・テクノロジー(Solid State Technology)」1969年11月号の第31~89頁に於けるジェイ、アール・キャンニザロ(J.R.Cannizzaro)の独文「電子開略に於けるポリイミド材料の応用(Application of Polyimide Materials In Electronic Circuitry)」に開設されているように該有機物障膜高板がエポキシ/ガラス系の光線順の重量であること、エポキシ/ガラス系が

**-** ·

10

**-257-**

5 .

10

20

150~1767の国版で搭触劣化するのに反し、被 粋なポリイミドーアミド系は 400℃ 租股付近で も安定であること等の特徴を有している。とれら の利点のためにポリイミドーアミド系影板上に会 楓襷膜を形成する研究が行をわれている。

しかしながら、タンタル・ハフニウム・ニオブニ 等の陽極化成可能な金属を金属釋腹抵抗器さたは 薄膜コンデンサを形成する目的で,蒸着法又はス パッタ法により該有機物薄膜基板上に付着させた 場合。該金貨店と該茶板との密着性が十分でなく 家ಡで大気中に該金貨層を放置しただけで終金賞 離が終薪根から剣離する。との原因としては有機 物薄膜とタンタル、ハフニウム等の関係化成可能 な会解との間の喉影脱率の相違によるものと思わ れる、すなわちポリイミド系有機物郷膜は10つ ~10~10 の大きな級影磁率を有しているのに反 し,メンタル・ハフニウム等の金坂は浜常約 IO® /♡親度の線影脱率を有している。したがって. 比較的高級に加熱された有機物基板上にスパッタ リング法や蒸消法等により被痛せしめられたタン

漁 - 8 --

な耐熱性有機物薄膜を基板とし,肢指板と振めて 良好を密着性を有する準膜回路素子を得るととに

すなわち。本発明はポリイミド系障礙等の柔軟 なかつ軽量な耐熱性有機物薄膜を蒸板とし、診薬 板上に放募板と舌滑性がよくかつ線影膜率のほぼ等 しいアルミニウム、ニクロムまたはテメン等の第 1の金属版を被漕し、貧邪1の金属陽上の少なく とも一部に直接もしくは砂塊1の金属層の金属の 酸化物からなる際化物脂を介してタンタル。ニオ プ,ハフニウム等の層框化成可能な第二の金貨層 を被着し、この第二の金属層を摩頼抵抗器や摩膜 コンデンサとして形成した薄膜回路素子である。

すなわち本畝発明によれば、有級物群顕基板上 に酸化物生成自由エネルギーの比較的大きなテス ン。ニクロム、アルミニウム等の金銭、特化アル ミニウムせたはクロムせたはそれらの合金を第一 の金属層として付着せしめることにより,鉄有機 物品板装面の使素イオンまたは鉄高板装面に吸着 した限素層または該当板上のカルポニル華の酸素と 特開昭47-25653 (2)

タル , ハフニウム等の金割は . 装置外に取り出し て宝磊になった時大きく締むために。腋遊板袋面 方向に圧力を受ける。とのため辞金網様に亀裂を 生じ,該金属層を窜進の大気中に放摩しただけで 有機物薄膜若板から談金鎭雁が剣雑するのである。 株に 被 金属 巌を スパッタリング 法で 眩 碁板 上に 付 着せしめた場合,該茘板を加熱しなくとも該茘板 は高温度になる。

したがって、従来、該務板上に金属層を付着さ せる場合、接着朝を使用したり、有機物等を金属 **帰上に腹布することにより該会異帰と該募板との** 密着性の向上を計っていた。しかしながら,かか る従来の方法で付着させた金属指は係めて誤算が 厚く金銭薄膜抵抗器等に使用される 1000 Å 程度の 均 一な膜厚を得ることが困難である事,酸芸板と眩 金属層の接着に用いる接着剤が該金属所の電気的 その他の性質に影響を与える等の理由で単気的そ の他の特性の良好なかつ高信頼性の脊膜回路素子 を持るととが凶難であった。

したがって本発明の目的は柔軟性を有し、軽量

第一の金服服が化学的終合等を作り、放姜板と解 一の金属層との間に酸化物等の遷移領域が形成さ れ。単一の金銭脂が診着板に密着性良く付着する ものである。かかる現象は比較的低温に保たれた 旅板上に第一の金属階を付着した時着しい。 (「サ ジャーナル オブ パキュームグランド テクノロジー (The Journal of Vacuum Science and Technology) j 1969年現6巻銀1号の 然 148~152頁)

ととろで,情浄在芸板表面を得るために,該基 板は通常業着せたはスパッタリング底削に実際措 中で高量度に加熱することが窺ましく,等にとの 単は会異際膜抵抗器や薄膜コンデンサを製造する 照に重要となる。 したがって,単に温度着の影響 を避けるための目的で、低陽度の数差板上に金銭 房を付着させてとれを直接得膜回路受動業子用の 金貨階とすることは好ましくたい。それゆえ,数 基板上に付着せしめられた第一の金銭層はメンタ ルヤハフニウム等の陽極化成可能な第二の会具層 を飲蓄板に密着させるための中間層とすることが

15.

14.5

-258-

20

15

15

10

20

-259-

特開昭47-25653 (3)

黛ましい。

しかる後,更に,験基板と第一の金銭裕との密 着力を増すために。所戴により。比較的低温で該 碁板を熱処理する。 との際,第一の金銭暦の袋面 が敵化物層で破われ、第一の金鷹層と第二の金属 席の間に電気的絶縁層が形成される。 との扱っタ ンタル,ハフニウム等の第二の金銭厝を第一の金 異形上にスパックリング等で付着せしめた場合両 金貨着間の密兼が優れているというととは,これ 5 両金貨階間に金属一金卸結合が形成されるか又 は酸化物の運移領域が形成されるためである。 また,第二の金属権を付着させる際,数据板が比 放的高温になるにもかかわらず,酸蒸板と第一の 金属層との密着が劣下しない理由は明らかでない が,酸化物基板と酸化性金属層の場合に良く知ら れているように,時間的経過による密着力の強化 等の原因が考えられる。

次に本発明による膵膜回路素子を図面を参照し てより鮮船に説明する。

第1回は従来の薄膜回路素子である。 カブトン

リイミド系のカプトン(登録商標)からたる薄額 茜板1上に約1ミクロンの膜厚のアルミニウム層 4′を,基板を比較的低温に保って蒸着し,次いで 放アルミニウム層4'を約50Vの電圧で陽便化成 し酸化アルミニウム層 14 を形成する。その後写 真敵対法によりアルミニウム層もおよび使化アル ミニウム版 14 を所定の形状に触対する。この上 化活性スパッチリングにより約270μΩーOMの比 抵抗を有する強化タンタル 5 を全面に約 8 0 0Å の 膜厚に被着し、綿布等で軽く摩擦して、蒸板1上 の食化メンタルを除去する。さらにニクロム薄原 6 を約800Å,全存限 7 を適当を厚さに真空蒸獲

との際、アルミニクム層がおよび機化アルミニ ウム暦 14 は群膜基板 1 上全面に被着したまま。 写真敵刺せずに残しておいてもなんら支障ないも のであるので写真触期工根を頭化タンタル5また は金牌膜でを付着後行なっても良い。

第4因は本発明の第三の実施例を示す尊順コン デンサを示したものである。ポリイミド来の薄値

(E. I. Dupont de Nemous Corp.の登録商標) 等のポリイミド系の乗歌性を有する耐熱性茶板1 化ポリエステル系の接着剤 2 を動布し・窒化タン タル指名を貼り付け炉中で酷処理し、その後写真 鉄刻法等により所覚の形状に触駕し。例えば檸藤 抵抗器を製造したものである。 この景第1 図には ニクロム,金等の導電性金属の電額は図示されて

第2四は本原発明の第一の実施例による奪腹回 **路索子,特に薄膜抵抗器を示したものである。** 200℃ 以下の温度に保たれたポリイミド系の薄 腹蓋板1上にニクロムからなる第一の金属層4を 萬唐法により付浚せしめ、しかる徒活性スパッタ リング法で現化タンタル降膜5を付着せしめ。更 化駄盤化タンタル 5 上に二クロム 8 . 金7を付済 せしめ写真触期法により所定の形状に金7,二ク ロム8.第二の会議隊5かよび第一の金属層4を 蝕刺し,薄膜抵抗器としたものである。

第8図は本顧発明の第二の実施例による薄膜回 路案子,特に薄膜抵抗器を示したものである。 ポ

基板1上にテタン4\*を低温で蒸着し、スパッタリ ングによりメンダル8を付着し、その一部を降極 化成して酸化物層9を形成し、しかる後二クロム 層 6 、金層 7 を被着して、写真触知法により所定 形状に触知したものである。

第一の金馬房1としてはニクロム・クロム・テ メン。アルミニウム又はそれらの物質を主とする 合金等のように酸化物生成自由エネルギーが負に 比較的大きな金異層が良好であった。また第一の 金属版 4、4′ かよび4″の厚さは特に規定される 6 のではないが。ニクロムヤテメンを用いてその上 に直接メンタル。ハフニヴム等の金属原 5 を付着 せしめ、抵抗器を形成する場合は数 10Å 乃至 100Å 程度が好ましい。またアルミニウムやチタ ンを用いて100Å乃至数 p の厚さに付着せしめた 場合は,第一の金属層 4,4′ および 4″の表面は陽 衝酸化した方が良い。

さらに 茶板1と第一の金属層 4・4′・4″との密 着を改善するために,所留により熱処理を行なっ ても良く,との熱処理の菌度も特に規定されるも

-10-

10

特開昭47-25653 (4)

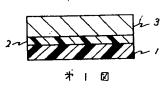
のではないが、高板1の性質と第一の金銭階4、4′、4″の性質なよび第一の金銭階4、4′、4″を蒸板1に付着せしめてからの機過時間等により最適 個度が定まる。例えば蒸板1がカブトンで第一の 金銭階4、4′、4″がアルミニウム又はニクロムの 場合、800℃の熱処理鑑度が良い。

また第一の金属階 4.4'、4'を基板 1 上に付着させる場合の基板加熱温度の上限 6 特に限定される 6 のではなく。これらの物質の性質等により定め

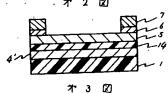
以上本顧発明について説明したが、本祭明は上記の実施例に限定されるものではなく、 基板 1 としてポリクロロトリフロロエチレン 降膜等のフェ 素樹脂等であってもよいものであり、 この発明についての特許の特許権は上記の特許療の範囲に記すすべての障碍回路素子に及ぶ。

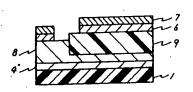
#### 図面の簡単な説明

第1図は従来の輝្雄抗器の断面図である。 第2図は本発明の記1の実施例を示す準線抵抗









**オ4 図** 

際の断面図である。

第8図は本発明の第2の実施例を示す準線抵抗 器の断面図である。

第4回は本発明の第8の実施例を示す障碍コン デンサの断面図である。

1 …有機物薄膜基板

2 … 接着朝

B … 寮化タンタル層 4.4′.4″ … 第一の会異層

14 …第一の金異階の酸化物層 5,8 … 第二の金銭指

6 …ニクロム暦

7 … 金 層

9 …第二の金銭層の酸化物層

10

代型人 弁理士 内 原



-12-

添削計類の目録

坍	細	28	1 101
155		สัน	1 14
Þ	Œ	状	1 16
顋	海 剧	本	1 id

手続補正書(1941)

47. 4 月 日 昭和 年 月 日

特許庁長官 井 土 武 久 殿

1. 事件の表示 昭和46年 等額第 18650 号

2. 発明の名称 弾動 間 路 東子

3. 補正をする者

事件との関係

出願人

東京都港区芝五丁目7番15号

(第423号) 日本電氣株式會社

代表者 杜長 小 林 宏 治

4. 代 理 人

東京都港区芝五丁目7番15分

日本電訊保工工管社門

(第6591号) 弁理士 內 原

電話 東京 (452) 1111 数 (大代表)

5. 補正の対象 明報者の「発明の幹価を展明」の概

A. 12

作問昭47-25653 (5)

a. 横正の内容(特顧昭48-16650

1. 明細客の部8頁3行目の「似化」を削除す

2. 何第9页6行目に「アルミニウム順も」と あるを「アルミニウム順も」と訂正する。

代理人 弁理士 内 原